⑩ 日本 園特許 庁 (JP) ⑪ 特許 出願 公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-124448

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月11日

G 01 N 21/35

7458-2G Z

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

69発明の名称 フロンガス濃度検出方法および装置

> 昭63-277630 创特

願 昭63(1988)11月1日 22出

大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社 70発 明 者 勝 松 本

内

個発 大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社 浜 \blacksquare 文

大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地 大阪瓦斯株式会社 (四)発 小 林 茂 子

大阪瓦斯株式会社 创出 大阪府大阪市東区平野町5丁目1番地

四代 理 人 弁理士 西教 圭一郎 外2名

1、発明の名称

フロンガス濃度検出方法および装置

2、特許請求の範囲

(1)フロンガスを含む被測定ガスが沸過されるサ ンプルセルと、フロンガスのC-F伸縮援動モー ドの波具を含む赤外線を吸収しないガスを封入し た比較セルとに、前記赤外線を照射し、

サンプルセルと比較セルとをそれぞれ通過した 前記赤外線の強度に基づいてフロンガス濃度を検 出することを特徴とするフロンガス濃度検出方法。 (2)フロンガスのC-F伸縮援動モードの波長を 含む赤外線を発生する赤外線光線と、

前紀光源からの赤外線が照射され、フロンガス を含む波譜定ガスが流過されるサンプルセルと、

前記光源からの赤外線が照射され、フロンガス のじード伸縮援動モードの放長の光を吸収しない 比較用ガスを封入した比較セルと、

サンプルセルと比較セルとをそれぞれ週週した。 赤外線の強度を検出する検出手段と、

前記光測から前記検出手段の光経路の途中に介 長の光のみを通過させる光選択通過手段とを含む ことを特徴とするフロンガス濃度検出装置。

(3)前記模出手段は、

突位可能な仕切部材によって相互に気密に形成 される2つの部屋を有し、一方の部屋には、サン プルセルを疑た赤外線が照射され、フロンガスの C-F仲簡頻動モードの波具の光を吸収するガス が充填され、他方の部屋には、比較セルを経た赤 外線が照射され、フロンガスのC-F伸縮援勤モ ードの波長の光を吸収しないガスが充填される。 そのようなケーシングと、

前記赤外線を断続して、このケーシングに照射 するチョツバと、

仕切部材の変位を検出して電気信号を導出する 手段とを含むことを特质とする特許請求の範囲第 2 項記載のフロンガス温度検出装置。

3、死切の群権な説明

産業上の利用分野

本発明は、フロンガスの濃度を検出するための 方法および装置に関し、特に、たとえばPPMオーダの低濃度のフロンガス濃度を検出するための 方法および装置に関する。

従来の技術

フロンガスの濃度の検出は、たとえば都市ガスの幹機等管の建設時に、地中に埋設された導管内にフロンガスを混入した経業(フロンガス濃度的 0・2%)を圧入し、地中に検出孔を規削してフロンガスの調液を検出して気密試験を行つている。したがつて低液度のフロンガスを間便に検出することができ、しから他のガスによつて減快出を生じることなく、選択性が優れていることが望まれる。

典型的な先行技術は第6回に示されている。この先行技術では、電気と一タ1によつてたとえば 約800での高温度に加熱される白金電価2を開 極として正電位を印加し、この近くに降価3を配 置しこの降価3に負電位を与える。降価2と降価 3との間にフロンガスがあると、関イオンの放射

く、したがつてイオン電流は減少する。このイオン電流は減少する。このイオン電流は減少する。この核少は、不活性ガス中の機関子性分子の
退度が低いときには、その復度に比例する。した
がつてガスクロマトブラフのカラムの出口をこの
セル4に接続することによつて、カラムから流出
してきたキャリアガス中の観電子性ガスの歳度を
刻々と知ることができる。このような構成は、ガスクロマトブラフ・エレクトロン・キヤアチャ・デイテクタと呼ばれている。

このような第7回に示す先行技術では、ガスクロマトブラフを必要とし、また放射性回位元素を使用するので、法准性もあり、このような装置を可頒型に構成することは実態には、不可能である。

発明が解決すべき課題

本発明の目的は、低温度のフロンガスの適度を、 他のガスによって誤検出を生じることなく、また 簡便な情感で実現することができるようにフロン ガス濃度検出方法および装置を提供することであ る。

課題を解決するための手段

が急激に増大し、電流が大幅に増加する。

このような単も図に示されている先行技術では、 フロンガスだけでなく、その他のハロゲン化物お よび炭化水素類などによっても、陽便2と陰優る との間に流れる電流が変化する。

したがつてフロンガスのみの過度を高精度に関 定することができないという問題がある。

本発明は、プロンガスを含む被避定ガスが流過されるサンプルセルと、

フロンガスのCード他権援動モードの放長を含む赤外線を吸収しないガスを封入した比較セルとに、前記非外線を照射し、

サンアルセルと比較セルとをそれぞれ過過した 前記赤外線の強度に基づいてフロンガス濃度を検 出することを特徴とするフロンガス濃度検出方法 である。

また本発明は、フロンガスのC-F伸縮振動モードの波及を含む赤外線を発生する赤外線光線と、 前記光線からの赤外線が照射され、フロンガス を含む波器定ガスが流過されるサンブルセルと、

前記光源からの赤外線が照射され、フロンガスのC-F伸桁最効モードの波長の光を吸収しない 比較用ガスを封入した比較セルと、

サンアルセルと比較セルとをそれぞれ適適した
赤外線の強度を検出する検出手段と、

前記光源から前記検出手段の光経路の途中に介在され、フロンガスのC-F伸縮領動モードの波

長の光のみを通過させる光選択通過手段とを含む ことを特徴とするフロンガス濃度検出装置である。 また本発明の前記検出手段の一例は、

変位可能な仕切部材によって相互に気密に形成される2つの部屋を有し、一方の部屋には、サンブルセルを経た赤外線が照射され、フロンガスのCード側の数モードの波長の光を吸収するが充ったの、他方の部屋には、比較セルを経動を外線が照射され、フロンガスのCード伸縮振動モードの波長の光を吸収しないガスが充填される、そのようなケーシングと、

前記赤外線を断続して、このケーシングに照射 するチョッパと、

・仕切部材の変位を検出して電気信号を導出する 手段とを含むことを特徴とする。

作 用

本発明に従えば、フロンガスを含む被測定ガス が流過するサンアルセルに、フロンガスのCCード 仲間振動モードの放長を有する赤外線が照射され る。この波長は約900~1200cm~~1である。

赤外線光源11はフロンガスのC=F伸縮援動モ 一ドの波具を含む赤外線を発生し、この発生する フロンガスのCード伸縮援動モードの波長は、た とえば900~1200cm 7であり、その最大 スペクトル強度は約900cm~で得られる。こ の赤外線光調11からの赤外線は、フイルタ12 に導かれる。このフィルタ12は、プロンガスの C-F伸縮振動モードの彼長のみを通過させる。 フィルタ12からの光は、たとえば岩塩などの赤 外線の造光性材料から成るサンブルセル13と、 赤外線の近光性材料から成る比較セル14とに照 射される。サンブルセル13内には、フロンガス を含む接限定ガスが入口15から導入され、出口 16から排出される。比較セル14内には、赤外 後、特にフロンガスのC-F仲間振動モードの波 長の光を吸収しないガス、たとえばNı, COı, HiO, CO, COなどのガスを封入しておく。 サンプルセル13を通過した赤外腺および比較セ ル14を通過した赤外線の各強度は、検出手段 1 7によつて検出される。

実施例

第1回は本苑明の一実施例のブロック図である。

| 第・2 図は検出手段17の具体的な構成を示す版 面図である。たとえば岩塩などの赤外線の透光性 材料と赤外線の不透光性材料から成り、これを凹 転することにより、サンプルセル13および比較 セル14を通過した赤外線を断続するチョツバ2 3があり、この後に、赤外線の遮光性材料から成 るケーシング18があり、その内には可挽性を有 する膜状の仕切部材19が固定されており、これ によって気密の部屋20、21がそれぞれ形成さ れる。一方の部屋20はサンプルセル13を通過 してきた赤外線が照射される。もう1つの部屋 2 1には、比較セル14を通過した赤外線が照射を れる。前記一方の部屋20には、サンプルセル1 3に導かれる波瀾定ガスに含まれる濃度を検出す べきフロンガスと同一組成のフロンガスが充填さ れる。他方の部屋21には、比較セル14に充填 されている前述のNzなどのように赤外線を吸収 しないガスが充填される。仕切部材19は部屋2 0、21の圧力に応じて第2回の上下に変位可能 である。この仕切部材19の変位は、たとえば重

ゲージなどのような検出界子 2 2 によつて電気的に検出され、その仕切部村 1 9 の変位量は電気信号として導出される。検出界子 2 2 の出力は、第1 図に示される処理回路 2 7 に与えられ、これによって表示手段 2 8 には被選定ガス中のフロンガスの濃度が表示される。チョツバ 2 3 は、連光性村利から成る円板 2 4 に透孔 2 5 が形成され、軸線 2 6 のまわりに回転駆動される。

第3回は、セル13、14個から見たチョッパ 23の正面図である。透孔25は周方向に180 度ずれて形成されている。

動作中、サンアルセル13の入口15からフロンガスを含む被測定ガスが供給されると、そのフロンガスは濃度に応じて赤外線を吸収し、これによって検出手段17の一方の部屋20には、残余の赤外線が照射される。

比較セル14を通過する赤外線は、その強度が 弱められることなく、検出手段17の他方の部屋 21に与えられる。前記一方の部屋20内には、 前述のようにフロンガスが充填されており、した

本発明に従えば、好ましくは、最大スペクトル強度を有する波長のピークp1を検出することにおよっている。 よって、そのスペクトル強度に対応するフロンの 議度を検出することができるけれども、その他の ピークp2,p3,p4などのスペクトル強度 校出し、そのスペクトル強度に対応するフロンガ スの濃度を検出するようにしてもよい。

第5回は、第4回に示される実験のペースライ

がって赤外線がその部屋20に照射されるし、21にのの部屋20に照射が上昇を加えた。 温度が上昇を加えたが、温度が開発を開発した。 1に変われる。 1になり、 1に変われる。 1になり、 1に変われる。 1になり、 1

比較セル14および前記他方の部屋21を設けることによつて、検出手段17では、赤外線の強度の比を検出することができ、そのため、赤外線光源11からの赤外線の強度に依存することなくプロンガスの濃度に対応した電気信号を、検出深テ22から得ることが可能である。

本発明の他の実施例としてフイルタ12はセル13.14と検出手段17との間に介在されていてもよい。また赤外線光源11はCード仲稲銀動モードの波長、すなわち約900~1200cmづの赤外光を放射する構成を有していてフイルタ12を省 してもよく、あるいはまた検出するように構成されていてもよい。またフイルタ12

特開平2-124448 (5)

に代えて、分光器によってフロンガスのC-F伸 循振動モードの彼長のみを取出すようにしてもよい。

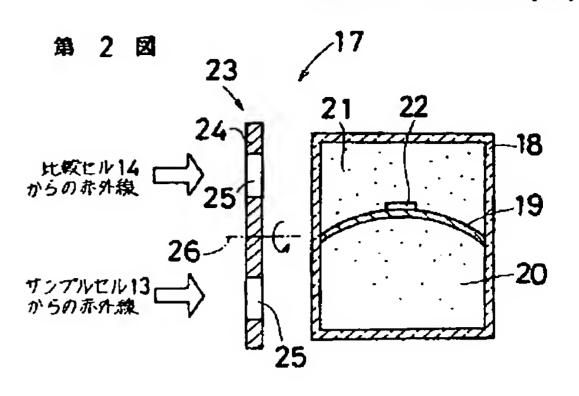
発明の効果

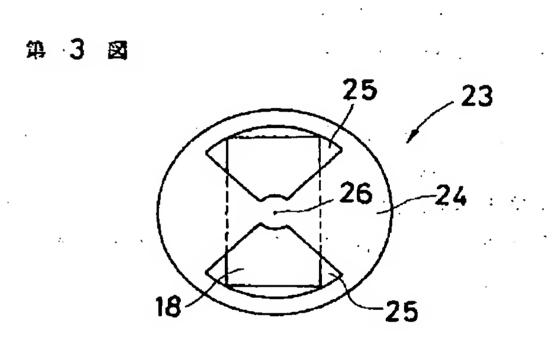
以上のように本発明によれば、フロンガス濃度をその他のガスの濃度に悪影響されることなく高精度で検出することができ、しかも構成が簡単であり可避型となるように構成することが可能である。

4、図面の簡単な説明

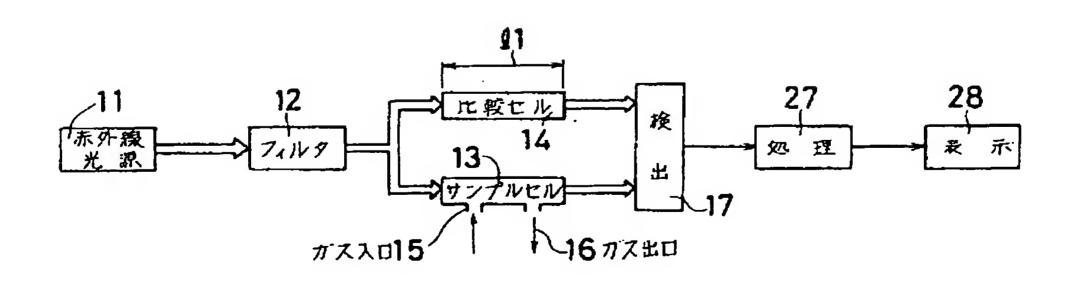
第1回は本発明の一実施例の全体のブロック図、第2回は検出手段17の具体的な構成を示す断面図、第3回はチョッパ23の正面図、第4回および第5回は本件発明者のFTIR分光光度計の実験指果を示すグラフ、第6回は先行技術の断面図、第7回は他の先行技術の断面図である。

11…赤外線光源、12…フイルタ、13…サンプルセル、14…比較セル、17…換出手段、23…チョッパ、27…処理手段、28…表示手段

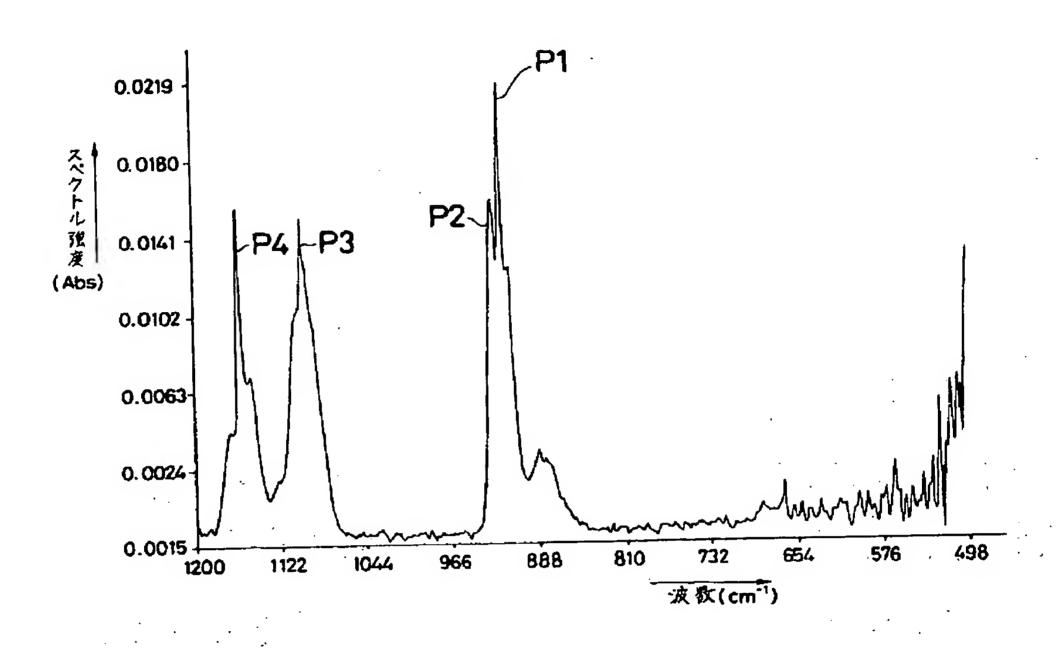




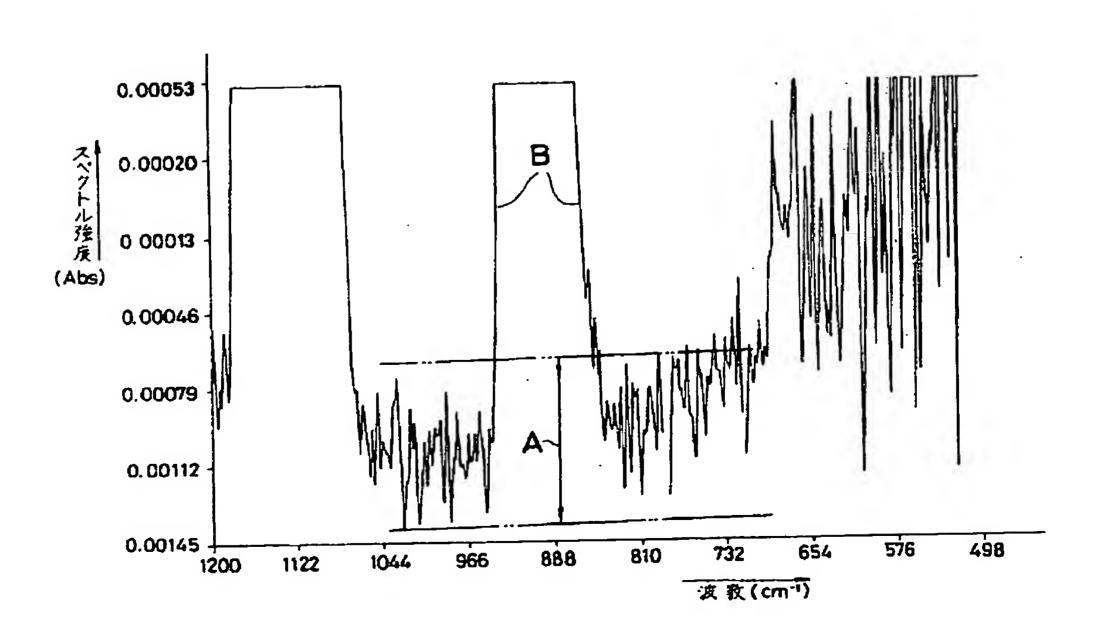
第 1 図



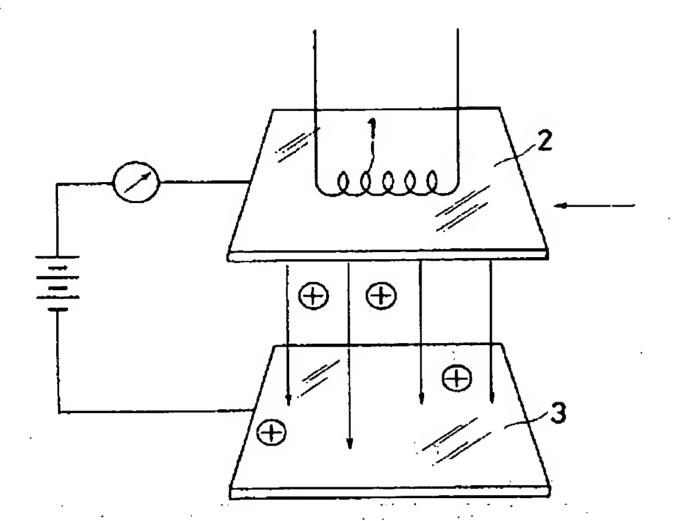
第 4 図



第 5 図



第 6 図



第 7 図

